

تأثیر پایدارکنندگاهابر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل‌شناسی فیلم پلی‌پیروول

Influence of Stabilizers on the Electroactivity and Morphology of Polypyrrole Film

حسین عیسی‌زاده، عباسعلی رستمی، حسین نیکوفرد

دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، بخش شیمی

دریافت: ۷۶/۳/۱۸، پذیرش: ۷۶/۴/۲۵

چکیده

الکتروپلیمرشدن پیروول در محلول آبی پتاسیم نیترات و در مجاورت پایدارکننده‌های مختلف مانند پلی‌وبنیل‌اکل، پلی‌وبنیل‌پیروولیدون و پلی‌اتیلن‌گلیکول با فنون متفاوت الکتروشیمیایی بررسی شد. نتایج بررسی رفتار الکتروشیمیایی پلی‌پیروول تهیه شده در مجاورت این پایدارکننده‌ها و بدون آنها به کمک ولتاژی چرخه‌ای و کرونوآمپرومتری نشان می‌دهد که با افزایش غلظت و جرم مولکولی پایدارکننده، سرعت رشد پلی‌پیروول در سطح الکترود کاهش می‌یابد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که فعالیت الکتروشیمیایی فیلم حاصل به نوع، غلظت و جرم مولکولی پایدارکننده بستگی دارد. تهیه پلی‌پیروول در مجاورت پایدارکننده موجب تشکیل فیلمی بسیار یکنواخت بر سطح الکترود می‌شود، بطوری که مطالعه شکل‌شناسی فیلمهای پلی‌پیروول از روی تصاویر میکروسکوپ الکترونی آنها، یکنواختی ذرات پلی‌پیروول را در فیلمهای حاصل تایید می‌کند.

واژه‌های کلیدی: پلی‌پیروول، پایدارکننده، فعالیت الکتروشیمیایی، شکل‌شناسی، ولتاژی چرخه‌ای

Key Words: polypyrrole, stabilizer, electrochemical activity, morphology, cyclic voltammetry

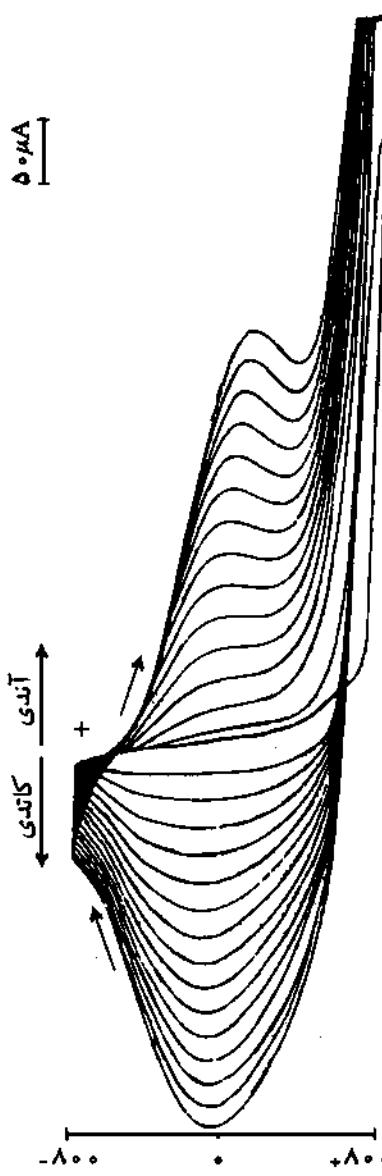
مقدمه

الکترود آند رسوب می‌کنند. زنجیرهای پلی‌پیروول تهیه شده، به دلیل افزایش طول سیستم مزدوج π در ادامه فرایند رشد، در پتانسیل کمتری نسبت به پتانسیل اکسایش مونومر اکسید می‌شوند. برای خشی ماندن رشته‌های پلی‌پیروول اکسید شده مقداری از آنیونهای الکتروولیت به عنوان دوپه کننده در بین ذرات پلی‌پیروول جایگزین می‌کنند [۴].

با روش‌های الکتروشیمیایی، ستر و دوپه کردن پلیمرهای رساناً بطور همزمان انجام می‌شود. از مهمترین عوامل موثر بر رسانایی پلیمرها، نوع دوپه کننده و میزان جهت‌یابی و صفات آرایی زنجیرهای پلیمری است. بطوری که در اثر عدم تقارن یا ناهمسانگردی، رسانایندگی زنجیر از جهتی به جهت دیگر متفاوت می‌شود. با جهت‌یابی زنجیرها

پلیمرهای رساناً مانند پلی‌پیروول را می‌توان به دو روش شیمیایی و الکتروشیمیایی تهیه کرد [۱]. در روش الکتروشیمیایی، مونومر پیروول در اثر اعمال پتانسیل مثبت در سطح الکترود آند اکسید شده و کاتیون رادیکال فعال پیروول تشکیل می‌شود. محاسبات اوریتال مولکولی نشان می‌دهد که چگالی الکترون جفت نشده در موقعیت α در کاتیون رادیکال پیروول بیشتر از سایر موقعیتهاست [۲]. ماهیت هسته دوستی مولکولهای حلال و الکتروولیت حامل بر نیروی دافعه کاتیون رادیکالها غلبه کرده و سبب تشکیل دیمر و الیگومرهای بالاتر می‌شود [۳]. از آنجاکه الیگومرهای پلی‌پیروول تشکیل شده نامحلول‌اند، در سطح

مجله علمی کشاورزی سال دهم، شماره سوم، پاییز ۱۳۷۶



شکل ۱ - ولتاومگرامهای چرخه‌ای ضمن الکتروپلیمر شدن محلول شامل پیرول (M/۰/۰) و الکتروولیت حامل (M/۵/۰ KNO_۳) در ۱۵ چرخه متوالی با سرعت پویش ۱۰۰ mV/s روی الکترود آن.

بدون خالص‌سازی بیشتر مصرف شدند، به استثنای پیرول که قبل از استفاده با روش نقطیر در دمای ۱۲۸°C خالص‌سازی شد. این مواد عبارتند از: پیرول از شرکت فلوکا، PVP با جرم مولکولی ۲۵۰۰۰، ۴۰۰۰۰ از شرکت آلدريج، PVA با جرم مولکولی ۱۵۰۰۰، ۴۹۰۰۰، ۷۲۰۰۰ و ۱۰۰۰۰۰ از شرکت فلوکا، PEG با جرم مولکولی ۶۰۰۰ و پتاسیم نیтрат از شرکت مرک.

دستگاهها

برای مطالعات ولتاومتری چرخه‌ای از دستگاه پتانسیل پای-گالوانوبای

در حين رشد پلیمر یا بعد از تهیه آن، رسانندگی به حد اکثر مقدار خود می‌رسد [۵].

فرایند الکتروپلیمر شدن پیرول در مجاورت مواد افزودنی شامل پلیمرهای خشندی و محلول در فاز آبی نظریه پلی‌وینیل الکل (PVA)، پلی‌وینیل پیرولیدون (PVP) و پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) بطور قابل ملاحظه‌ای موجب تغییر خواص مکانیکی، فعالیت الکتروشیمیایی و ساختار پلی‌پیرول حاصل می‌شود [۶]. این مواد، که به عنوان پایدار کننده برای یکوتاختی و پراکنندگی ذرات محلول کلویدی بکار می‌روند، نقش تعیین کننده‌ای در فرایند الکتروپلیمر شدن دارند [۷].

از آنجاکه الیگومرهای پلی‌پیرول و همچنین کاتیون رادیکالهای واسطه قبل از رسوب کردن بر سطح الکترود کار محلول کلویدی تشکیل می‌دهند، بنابراین مواد پایدار کننده می‌توانند موجب یکوتاختی و پراکنندگی ذرات محلول کلویدی پیش‌گفته بر سطح الکترود شوند [۸].

آثار قطبی - فضایی مواد پایدار کننده در بر هم‌کنش با کاتیون رادیکالهای واسطه و محصولات واکنش رشد پلیمر، موجب تغییراتی در فعالیت الکتروشیمیایی و شکل‌شناسی پلیمرهای حاصل می‌شود. بعضی از این مواد، به سبب داشتن گروههای عاملی با ماهیت هسته‌دوستی، می‌توانند موجب پایداری کاتیون رادیکالهای واسطه در فرایند رشد پلیمر رسانا شوند [۹].

از آنجاکه دامنه کاربرد پلیمرهای رسانا گسترده است (مثلاً در باتریهای پرشدنی، خازنها، وسائل نمایش الکترونوری، الکتروکاتالیز، حسگر گازی، شناساگر و سیستمهای الکترونیکی) بنابراین اصلاح و بهبود خواص مکانیکی و فعالیت الکتروشیمیایی این مواد ضروری بنظر می‌رسد [۱۰، ۱۱].

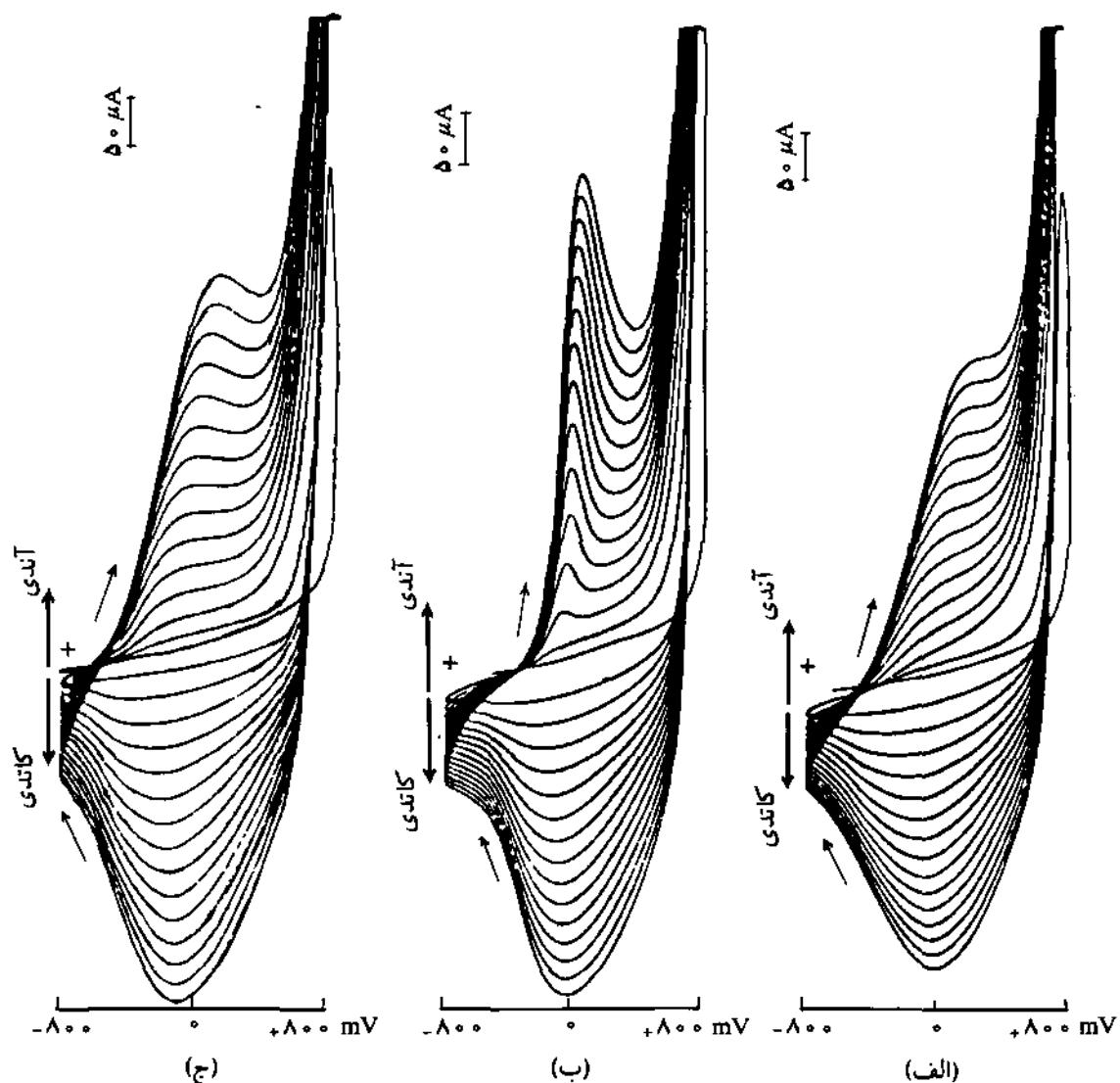
در این مقاله، فعالیت الکتروشیمیایی فیلمهای پلی‌پیرول تهیه شده در مجاورت پایدار کننده‌های نظریه PVA، PVP و PVA با جرم مولکولی و غلظتها متقاوت، از طریق مطالعات الکتروشیمیایی و همچنین از نقطه نظر ساختاری و شکل‌شناسی فیلم حاصل با استفاده از تصاویر میکروسکوب الکترون پویشی (SEM) بررسی شده است.

تجزیی

در این بخش مشخصات مواد مصرفی و دستگاههای مورد استفاده برای انجام آزمایشها را می‌شود.

مواد

تمام مواد مصرفی در این پژوهش به همان شکل که تهیه شده بودند و



شکل ۲ - ولتاژوگرامهای چرخه ای رشد پلی پیرول در مجاورت پایدار کننده های مختلف (۱/۰ g/L) با حفظ شرایط شکل ۱: (الف) PVP با جرم مولکولی ۶۰,۰۰۰، (ب) PEG با جرم مولکولی ۴۰,۰۰۰ و (ج) PVA با جرم مولکولی ۶۰,۰۰۰.

تقطیر شده محلولهای رقیقتراز آن تهیه شدند. محلول الکتروولیت نیز از طریق رقیق کردن محلول 1M KNO_3 تهیه شد. قبل از انجام آزمایش، برای یکنواختی محلول الکتروولیت شامل مونومر و پایدار کننده از همزمان مغناطیسی به مدت سه دقیقه استفاده شد. سپس، محتوای پل الکتروشیمیایی شامل پیرول (0.6 M)، پاتاسیم نیترات (0.5 M) و مقادیر مختلف از پایدار کننده، به مدت ۱۰ دقیقه بوسیله گاز نیتروژن اکسیژن زدایی شد. برای جلوگیری از تغییر محلول از یک گاز شوی در سر راه گاز نیتروژن به محلول استفاده شد. فیلمهای پلی پیرول با فنون پتانسیل پایی و ولتاومنتری چرخه ای در مجاورت مواد پایدار کننده و بدون آنها تهیه شدند.

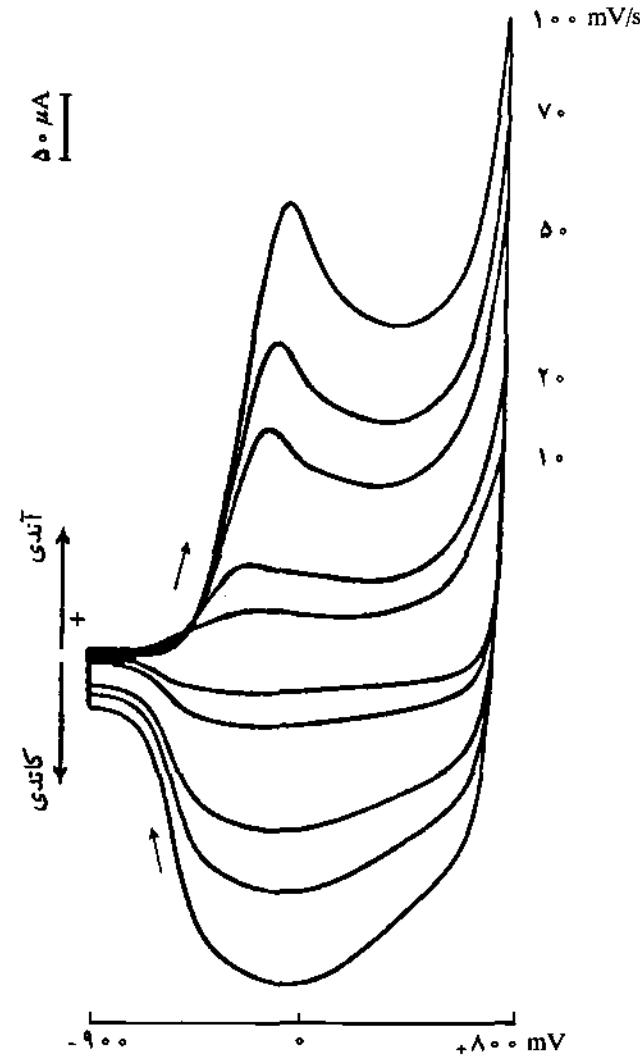
GSTD ۴-۲ و مولد علامتهای مثلثی و مستطیلی نوع ۴ ساخت شرکت ناکوسن استفاده شده است. پل الکتروشیمیایی شامل یک سیستم سه الکترودی با الکترودهای کار (طلیلا، پلاتین و کربن شیشه ای) و الکترود مرجع $[\text{Ag}/\text{AgCl} (3\text{ M})/\text{KCl} (3\text{ M})]$ همگی از شرکت متراهم و الکترود کمکی شامل سیم نازک پلاتین بود. از دستگاه میکروسکوپ الکترون بیوشی ژول مدل A ۵۰ LSM برای تهیه تصویرهای میکروسکوپی استفاده شد.

روش برای تهیه محلول پایدار کننده، ابتدا محلول مادر با غلظت $12/0\text{ g/L}$ در دمای 70°C تهیه شد و سپس با آب یون زدوده دو بار

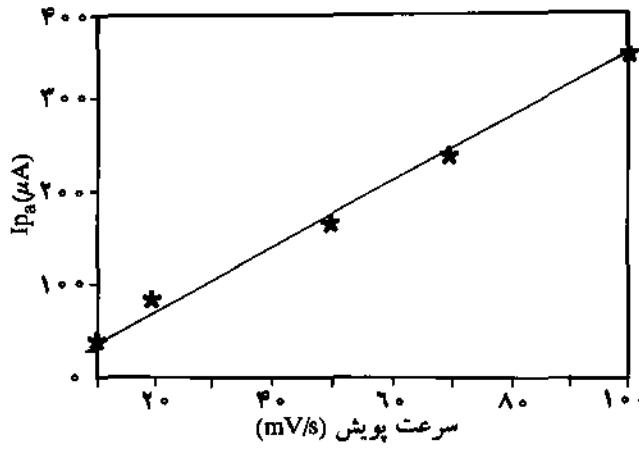
اکسایش الیگومرها اولیه پلی‌پیروول در پتانسیل 200 mV شروع به رشد می‌کند که با افزایش پویشهای متواالی، ارتفاع آن افزایش می‌یابد. همگام با رشد پلی‌پیروول، جریان پیکهای آندی و کاتندی پلی‌پیروول افزایش می‌یابد، ولی پتانسیلهای پیک اکسایش و کاهش پلی‌پیروول بترتیب به طرف مقادیر مثبت و منفی جابجا می‌شوند. این جابجایی به علت افزایش ضخامت پلیمر و افزایش مقاومت الکتریکی الکترود پوشیده از پلی‌پیروول است [۱۲، ۱۳].

شکل ۲ ولتاژگرامهای چرخه‌ای رشد فیلم پلی‌پیروول را با حفظ شرایط تهیه ولتاژگرام شکل ۱، ولی در مجاورت پایدار کننده‌های PVA، PVP و PEG با غلظت 1 g/L نشان می‌دهد. مطابق این شکل ولتاژگرام تهیه پلی‌پیروول در مجاورت مواد پایدار کننده تغییرات زیادی نسبت به ولتاژگرام تهیه پلی‌پیروول بدون وجود آنها نشان می‌دهد، بطوری که شکل ولتاژگرام و ارتفاع جریان پیکهای آندی و کاتندی پلی‌پیروول و همچنین پهنا و کشیدگی آنها به نوع پایدار کننده بستگی دارد. ولتاژگرام رشد پلی‌پیروول در مجاورت PVA و PVP موجب کاهش جریان پیکهای آندی و کاتندی پلیمر و افزایش پهنا و کشیدگی آنها می‌شود، ولی ولتاژگرام چرخه‌ای رشد پلی‌پیروول در مجاورت PEG، افزایش جریان پیکهای آندی و کاتندی پلیمر را همراه با کاهش پهنا و کشیدگی آنها نشان می‌دهد. در ولتاژگرامهای چرخه‌ای تهیه پلی‌پیروول در مجاورت هر یک از پایدار کننده‌ها (شکل ۲)، جابجایی پتانسیل پیک آندی و کاتندی پلی‌پیروول بترتیب به طرف مقادیر مثبت و منفی مشاهده می‌شود.

پس از تهیه پلی‌پیروول در مجاورت مواد پایدار کننده، ولتاژگرام چرخه‌ای فیلمهای حاصل، در محلول الکتروولیت فاقد



شکل ۳ - ولتاژگرام چرخه‌ای پلی‌پیروول تهیه شده در مجاورت PVA (1 g/L)، در الکتروولیت بدون مونومر و با سرعتهای پوشیده مختلف.



شکل ۴ - منحنی تغییرات $I_0 / \Delta I_0$ ولتاژگرام پلی‌پیروول تهیه شده در مجاورت پایدار کننده بر حسب سرعتهای پوشیده مختلف در محلول الکتروولیت بدون مونومر.

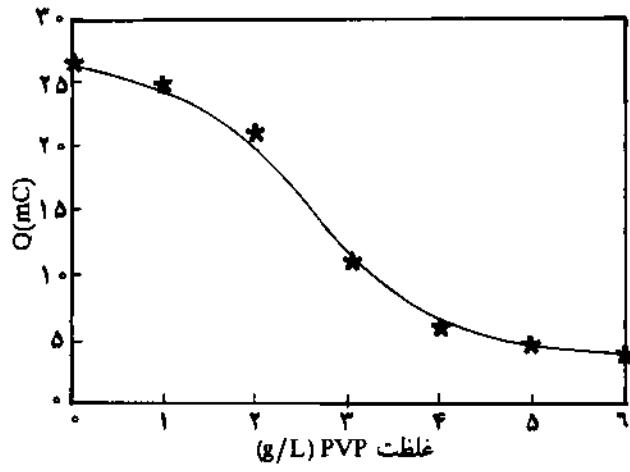
نتایج و بحث
شکل ۱ ولتاژگرام تهیه پلی‌پیروول را به روش ولتازمتری چرخه‌ای از محلول الکتروولیت حاوی پیروول (1 g/L) و پتانسیم نیترات (1 M) در گستره پتانسیل -800 mV تا $+800 \text{ mV}$ (نسبت به الکترود مرتع) با سرعت پوشیده 100 mV/s در جهت آندی بر سطح الکترود طلا نشان می‌دهد. با توجه به این شکل معلوم می‌شود که در اولین چرخه پوشیده، اکسایش مونومر پیروول در $+600 \text{ mV}$ آغاز می‌شود. تشکیل کاتیون رادیکالهای واسطه و الیگومرها اولیه پلی‌پیروول، نقاط هسته‌زایی را برای رشد زنجیرهای پلیمر فراهم می‌سازد و در برگشت پتانسیل، پیک کاهش پهنا و ضعیفی دیده می‌شود که مربوط به فرایند کاهش الیگومرها اولیه پلی‌پیروول است.
در چرخه دوم پوشیده پتانسیل، پیک پهنا آندی مربوط به

مطابق این ولتاژ های پلی پیرول به روش پتانسیل پایی در مجاورت PVA (با غلظت های کمتر از 1g/L) موجب کاهش پهنه ای پیک جریان آندی پلی پیرول و همچنین کاهش ارتفاع این پیکها می شود. بنابراین، وجود پایدار کننده ها در تهیه پلی پیرول در پتانسیل ثابت موجب افزایش میزان جهت یابی و صفت آرایی رشته های پلی پیرول می شود، بطوری که با افزایش نظم و آرایش زنجیرهای پلیمری از پهنه ای پیکهای آندی ولتاژ گرام چرخه ای پلی پیرول کاسته می شود.

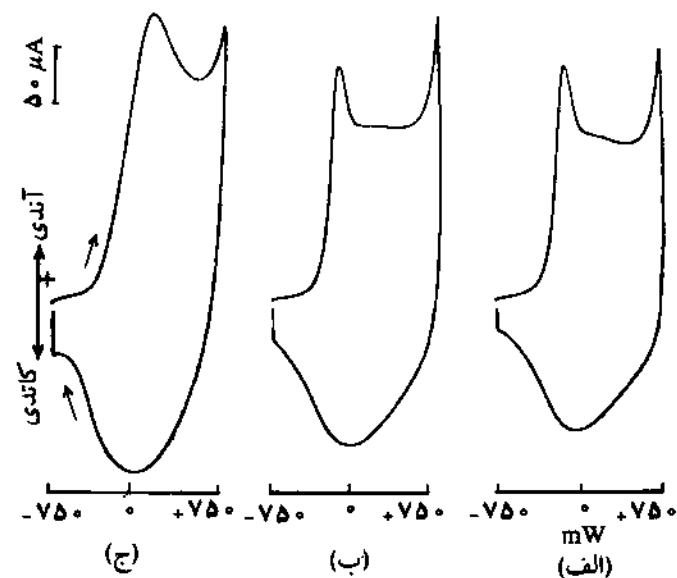
با افزایش غلظت پایدار کننده از ارتفاع پیکهای جریان کاسته می شود و پهنه ای آنها نیز افزایش می یابد (مقایسه ولتاژ گرام شکل ۵ ج نسبت به ولتاژ گرام شکل ۵ ب) که علت آن مقدار پایدار کننده ختنای جذب شده روی سطح ذرات پلیمر [۱۵] یا احتمالاً تسامس پایدار کننده ختنی با سطح الکtrorod است.

از آنجاکه واکنش الکتروپلیمر شدن پلیمر های رسانا دارای استوکیومتری است، ضخامت فیلم تهیه شده با مقدار بار الکتروبکی عبوری در فرایند الکتروپلیمر شدن متناسب است [۳، ۶]. بدین منظور برای بررسی اثر غلظت پایدار کننده ها بر سرعت رشد فیلم پلی پیرول از آزمایش های کرونکولومتری استفاده شد.

نتایج مربوط به منحنی های کرونو آپروگرام تهیه پلی پیرول در پتانسیل اعمال شده 75V به مدت زمان سه دقیقه از محلول شامل پیرول (6M) و پتانسیم نیترات (8M) در مجاورت PVP (با جرم مولکولی $40,000$) با غلظت های مختلف و با استفاده از الکتروود کرین شیشه ای در شکل ۶ نشان داده شده است. مطابق نمودار این شکل، میزان بار الکتروبکی عبوری از فرایند الکتروپلیمر شدن (متناسب با سرعت رشد پلی پیرول) با افزایش غلظت پایدار کننده کاهش می یابد، بطوری که بیشترین تغییر سرعت رشد پلیمر در غلظت 1g/L از



شکل ۶ - اثر غلظت پایدار کننده PVP با جرم مولکولی $40,000$ بر سرعت رشد پلی پیرول در پتانسیل اعمال شده 75V .



شکل ۵ - ولتاژ گرام چرخه ای پلی پیرول تهیه شده در مجاورت PVA به روش پتانسیل پایی (75V) نسبت به الکتروود مرجع در الکتروولیت بدون مونomer: (الف) PVA با غلظت 1g/L ، (ب) با غلظت 1g/L و (ج) بدون PVA.

مونومر، بر حسب سرعت پویش پتانسیل بررسی شد. در شکل ۳ ولتاژ گرام فیلمی از پلی پیرول، که در مجاورت 1g/L PVA (۳) تهیه شده بود، در محلول الکتروولیت قادر مونومر بر حسب سرعت پویشهای مختلف نشان داده شده است.

نتایج حاصل از ولتاژ گرام شکل ۳ (شکل ۴) نشان می دهد که منحنی تغییرات η_{IP} ولتاژ گرام فیلمهای تهیه شده نسبت به سرعت پویش خطی است. بدین مفهوم که مکانیسم واکنش اکسایش - کاهش پلی پیرول در مجاورت مواد پایدار کننده نیز زیر کنترل فرایند جذب است. به عبارت دیگر، محصولات و مواد واسطه الکتروود در فرایند الکتروپلیمر شدن جذب سطح الکتروود می شوند و فرایند نفوذ نقشی در مکانیسم واکنش اکسایش - کاهش پلی پیرول و در نتیجه رشد پلیمر تدارد [۱۴].

ابتدا فیلمهای پلی پیرول به روش پتانسیل پایی (در پتانسیل ثابت 75V نسبت به الکتروود مرجع) در مجاورت یکایک پایدار کننده ها با غلظت های مختلف بر سطح الکتروود طلا تشکیل شد. آن گاه، ولتاژ گرام چرخه ای فیلمهای حاصل در محلول الکتروولیت بدون مونومر بررسی شد. به عنوان نمونه، ولتاژ گرام چرخه ای فیلمهای که در پتانسیل ثابت 75V در مجاورت PVA با غلظت 1g/L و 1g/L تهیه شده بود، با سرعت پویش 100mV/s در محلول الکتروولیت بدون الکتروولیت بدون مونومر در شکل ۵ ب و ج نشان داده شده است.

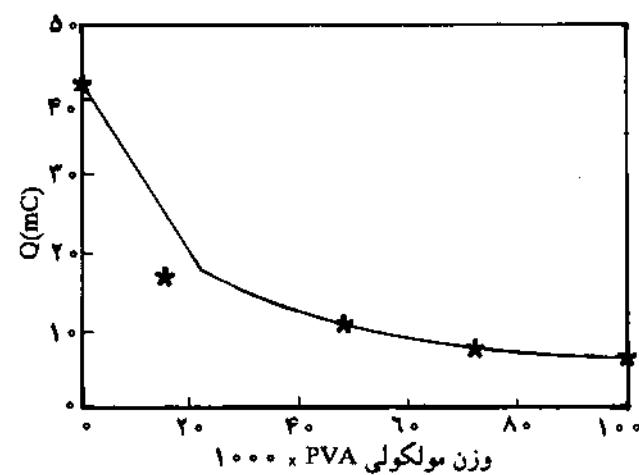
فیلمی را در سطح الکترود می‌دهند.

در شکل ۱۰ تصویر SEM فیلم تهیه شده در مجاورت پایدار کننده، یکنواختی ذرات پلی‌پیروول با کاهش اندازه و همچنین پایدار کننده، یکنواختی ذرات پلی‌پیروول با کاهش اندازه و همچنین مشاهده در فیلم تهیه شده در مجاورت پایدار کننده مربوط به تشکیل محلول کلریدی یکنواخت و همگن ذرات پلی‌پیروول قبل از رسوب شدن آنها در سطح الکترود است.

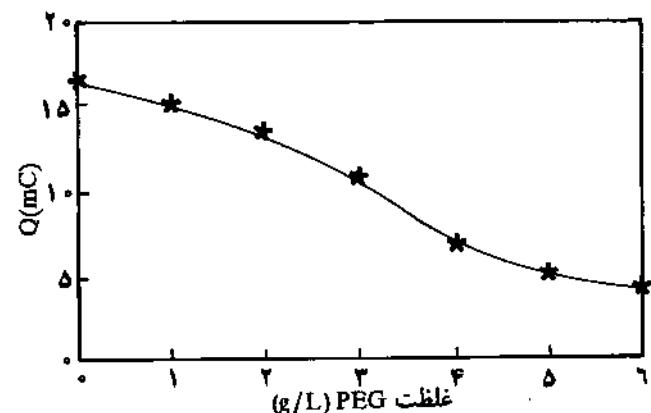
با توجه به نتایج مطالعه الکتروشیمیایی فیلم پلی‌پیروول تهیه شده در مجاورت پایدار کننده و بررسی ولتاژگرام چرخای فیلم حاصل در محلول الکتروولت فاقد مونومر (شکل ۵) مشخص می‌شود که رفتار الکتروشیمیایی این نوع فیلمها با شکل‌شناسی و ساختار آنها مطابقت دارد [۹].

تصاویر فیلمهای تهیه شده در مجاورت پایدار کننده‌های پلی‌وینیل کلری (شکل ۱۱) و پلی‌وینیل پرولیدون (شکل ۱۲) نشان می‌دهد که فیلمهای تهیه شده در مجاورت پایدار کننده‌ها از یکنواختی بیشتری نسبت به فیلمهای تهیه شده بدون وجود آنها برخوردارند.

همچنین، مقایسه تصاویر میکروسکوپ الکترونی فیلمهای پلی‌پیروول تشکیل شده در مجاورت پایدار کننده‌ها با فیلمهای تشکیل شده بدون وجود آنها، نشان می‌دهد که قطر ذرات پلی‌پیروول کاهش می‌یابد و فیلمهای همگنتری حاصل می‌شود. این یکنواختی در سورد فیلمهای تهیه شده در مجاورت پلی‌وینیل کلری بیشتر از فیلمهای تهیه شده در مجاورت پلی‌اتیلن گلیکول و پلی‌وینیل پرولیدون است.



شکل ۸- اثر جرم مولکولی پایدار کننده PVA (g/L) $(3/0)$ بر سرعت رشد پلی‌پیروول در پتانسیل اعمال شده $75V/0$.



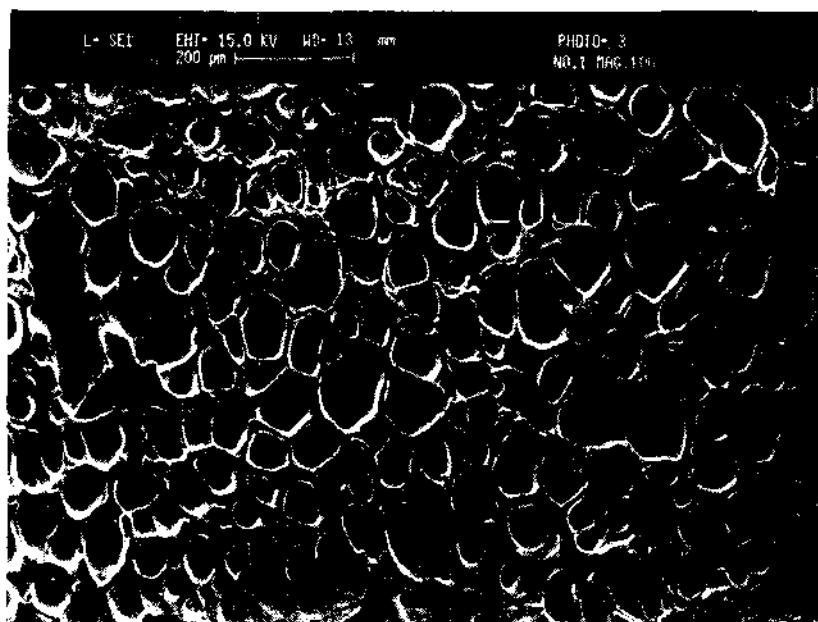
شکل ۷- اثر غلظت پایدار کننده PEG بر سرعت رشد پلی‌پیروول در پتانسیل اعمال شده $75V/0$.

پایدار کننده مشاهده می‌شود و در غلظتها بیشتر تغییر سرعت رشد پلیمر محسوس نیست و در غلظتها بیشتر از $g/L(3/0)$ ، بار الکتریکی مشاهده شده مربوط به جریان زمینه است و پلیمری بر سطح الکترود رسوب نمی‌کند.

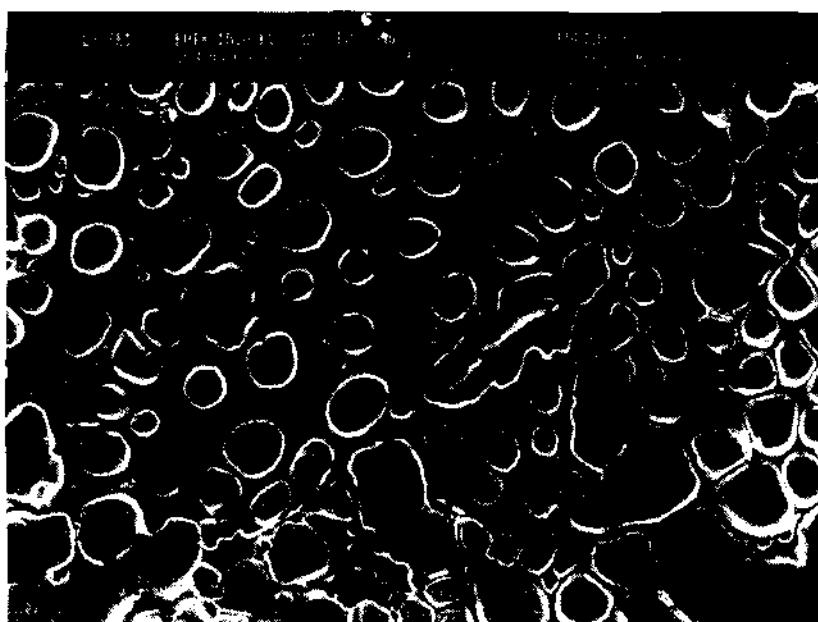
همچنین، در شرایط آزمایش یکسان، همانند وجود پایدار کننده PVP، تغییرات غلظت PEG بر سرعت رشد فیلم پلی‌پیروول بررسی شد که نتایج در شکل ۷ نشان داده شده است. همان‌طور که از این شکل پیداست سرعت رشد فیلم پلی‌پیروول خطی نیست و بیشترین تغییر در حدود غلظت $g/L(3/0)$ است و در غلظتها بیشتر به دلیل کاهش نفوذپذیری پلیمر تغییر قابل ملاحظه‌ای در رشد پلی‌پیروول دیده نمی‌شود.

جرم مولکولی پایدار کننده‌ها نیز بر فرایند الکتروپلیمر شدن مؤثر است. نتایج منحنیهای کرونوآمپروگرام رشد پلی‌پیروول در مجاورت PVA ($g/L(3/0)$) با جرم مولکولیهای متفاوت نشان می‌دهد که با افزایش جرم مولکولی پایدار کننده، سرعت تشکیل فیلم پلی‌پیروول کاهش می‌یابد. این تغییر تا جرم مولکولی $g/mol(40,000)$ قابل ملاحظه و در جرم مولکولی بیشتر از $g/mol(70,000)$ یکنواخت و نامحسوس است (شکل ۸)، زیرا با افزایش جرم مولکولی مواد پایدار کننده نفوذپذیری فیلم پلی‌پیروول نسبت به آنیونهای دوپه کننده کاهش می‌یابد.

شکل شناسی فیلم پلی‌پیروول تهیه شده در مجاورت پایدار کننده‌ها و بدون وجود آنها، با استفاده از تصاویر SEM فیلمهای حاصل مطالعه شد که نتایج حاصل در شکلهای ۹ تا ۱۲ نشان داده شده است. مطابق شکل ۹ فیلم تهیه شده به روش پتانسیل پایی ($75V/0$) بدون وجود پایدار کننده نشان می‌دهد که پلی‌پیروول از ذرات متخلخل و کروی شکل تشکیل شده است. این ذرات روی یکدیگر انباشته شده و تشکیل

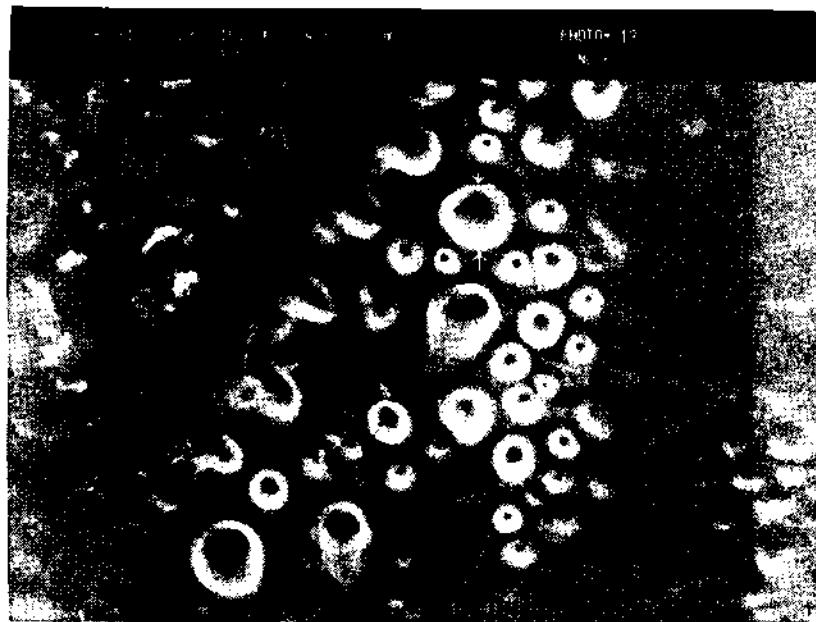


شکل ۹- تصویر SEM فیلم پلی پیروول تهیه شده به روش پتانسیل پیسی و بدون وجود پایدارکنند (فیلم در پتانسیل ۷۵ V، الکترود Al پیروول با غلظت ۶ M KNO_3 با غلظت ۱ M / ۰٪ تهیه شده است).



شکل ۱۰- تصویر SEM فیلم پلی پیروول تهیه شده در مجاورت پایدارکننده PEO با غلظت ۱ M / ۰٪ اشاریط تهیه فیلم مطابق با شکل ۹ است.

مجله علمی کنفرانسی سال دهم، شماره سوم، پاییز ۱۳۷۶



شکل ۱۱ - تصویر SEM فیلم پلی پیروول تهیه شده در مجاورت پایدارکننده PVA با غلظت ۰/۳ g/L (شرایط تهیه فیلم مطابق با شکل ۹ است).



شکل ۱۲ - تصویر SEM فیلم پلی پیروول تهیه شده در مجاورت پایدارکننده PVP با غلظت ۰/۳ g/L (شرایط تهیه فیلم مطابق شکل ۹ است).

نتیجه گیری

وجود مواد پایدار کننده در فرایند الکتروپلیمرشدن پیرول موجب یکنواختی پراکنندگی ذرات محلول کلویدی حاصل از تشکیل کاتیون-رادیکالهای واسطه و الیکومرهای پلی پیرول قبل از رسوب کردن آنها بر سطح الکترود می شود. با بررسی اثر غلظت و جرم مولکولی پایدار کننده های PEG و PVP در فرایند الکتروپلیمرشدن پیرول مشخص می شود که سرعت رشد پلی پیرول در مجاورت هر یک از پایدار کننده ها با افزایش غلظت و جرم مولکولی مواد پایدار کننده کاهش می یابد، ولی این رابطه خطی نیست و یشترين تغییر در مجاورت مقدار $1/\text{L}$ از پایدار کننده دیده می شود و در غلظتهای بیشتر از $1/\text{L}$ رشد پلیمر محسوس نیست. نتایج بررسی فرایند الکتروپلیمرشدن در غلظتهای یکسان پلی وینیل الكل با جرم مولکولی متفاوت نشان می دهد که کاهش رشد پلی پیرول تا جرم مولکولی $40,000 \text{ g/mol}$ قابل ملاحظه و از جرم مولکولی بیشتر از $70,000 \text{ g/mol}$ یکنواخت و قابل چشم پوشی است. علاوه بر تاثیر غلظت و جرم مولکولی مواد پایدار کننده، ساختار و آثار قطبی-فضایی این مواد در برهم کنش با کاتیون-رادیکالهای واسطه و محصولات مکانیسم رشد پلیمر بر فعالیت الکتروشیمیایی و شکل ولتاکوگرام چرخه ای پلی پیرول حاصل اثر می گذارد.

فیلمهای تهیه شده بدون وجود آنها، از یکنواختی بیشتری در سطح الکترود بر خوردارند، حتی فیلمهایی با ضخامت کم نیز تمام سطح الکترود را بطور یکنواخت می پوشانند. بنابراین، نتایج حاصل از بررسی شکل شناسی فیلمهای پلی پیرول از روی تصاویر میکروسکوپ الکترون پویی، یکنواختی ذرات پلی پیرول را در فیلم پلیمری مطابق با نتایج حاصل از مطالعات الکتروشیمیایی این نوع فیلمها تایید می کند. بنابراین، استفاده از مواد پایدار کننده سیستمهای کلویدی در طول سنتز الکتروشیمیایی پلیمرهای رسانا مفید است، زیرا سبب بهبود خواص این مواد از نظر شکل شناسی و فعالیت الکتروشیمیایی می شود.

مراجع

- 1 Roncali J.; *J. Chem. Rev.*; **92**, 711, 1992.
- 2 Cao Y., Guo D., Pany M. and Qian R.; *Synth. Met.*; **18**, 189, 1987.
- 3 Genies E.M., Bidan G. and Diaz A.F.; *J. Electroanal. Chem.*; **149**, 101, 1983.
- 4 Cai Z. and Martin C.R.; *J. Electroanal. Chem.*; **35**, 300, 1991.
- 5 Diaz A.F and Bargon J.; *Hand Book of Conducting Polymers*; Skotheim (Ed.), **1**, Chap.1, 1986.
- 6 Diaz A.F. and Lacroix J.C.; *New J. Chem.*; **12**, 171, 1988.
- 7 Hunter R.J.; *Foundations of Colloid Science*; Oxford University, New York, **1**, 1989.
- 8 Arms S.P. and Vincent B.; *J. Chem. Soc., Chem. Commun.*; **288**, 1987.
- 9 Eisazadeh H., Wallace G.G. and Spinks G.; *Polymer*; **35**, 1754, 1994.
- 10 Kaner R.B. and Mac Diarmid A.G.; *Scientific American*; Feb. 1988.
- 11 Pron A. and Faulques E.; *Polymer Communications*; **28**, Jan 1987.
- ۱۲ - رستمی عباسعلی، عیسی زاده حسین، نیکوفرد حسین؛ مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال دهم، شماره دوم، مجله ۳۶، صفحه ۹۷، تابستان ۱۳۷۶.
- 13 Asvapiriyant S. et al.; *J. Electroanal. Chem.*; **177**, 229, 1984; Aldissi M.; *Adv. Mater.*; **5**, 60, 1993.
- 14 Gosser D. K.; *Cyclic Voltammetry*; VCH, Chap. 3, New York, USA, 1993.
- 15 Aldissi M.; *Adv. Mater.*; **5**, 60, 1993.
- 16 D'Eramo F. and Arevalo A.H.; *J. Electroanal. Chem.*; **382**, 85, 1995.